

# Inhaltsverzeichnis

## Tutorial

- 01 Modellierungssprachen beim Entwurf komplexer analoger und Mixed-Signal-Systeme ..... 9  
K. Einwich, J. Haase, U. Knöchel, Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen, Außenstelle Dresden

## Eingeladene Vorträge

- 02 The HW/SW Split – Design Trade-Offs for Definition of Mixed-Signal Architectures ..... 11  
D. Eggert, Atmel Germany, Dresden Design Center
- 03 Analog Mixed-Signal Challenges and Beyond ..... 13  
T. Hötzl, Zentrum Mikroelektronik Dresden

## Sitzung 1: Nanoelektronik, Optimierung

Sitzungsleiter: Dietmar Eggert, Atmel Design Center Dresden

- 04 A Current-mode, Boost DC/DC Converter for Small Inductances ..... 15  
S. Jochmann, AMD Saxony Dresden
- 05 A 3rd-Order Single-OTA Sigma-Delta Modulator for Low-Power  
Mixed-Signal System-on-Chip Applications ..... 21  
A. Mora-Sánchez, D. Schröder, W. H. Krautschneider, Technische Universität Hamburg
- 06 OLED-Treiber/Controller ASIC ..... 27  
U. Vogel, G. Bunk, A. Heinig, J. Ameling, Fraunhofer-Institut für Photonische Mikrosysteme Dresden
- 07 Optimierung analoger Schaltungsböcke mittels Pareto-Wellenfront-Optimierung ..... 33  
D. Müller, H. Gräßl, U. Schlichtmann, Technische Universität München
- 08 Bestimmung von Pull-in-Parametern in nanoelektromechanischen Anordnungen ..... 39  
J. Haase, Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen, Außenstelle Dresden

## Sitzung 2: Test und Diagnose

Sitzungsleiter: Klaus Waldschmidt, Universität Frankfurt

- 09 Lokalisieren von Hardwarefehlern in Analogschaltungen mittels analoger Fehlersimulation .. 45  
T. Coym, B. Straube, W. Vermeiren, M. Lindig, Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen,  
Außenstelle Dresden; L. Grobelny, A. Lerch, Zentrum Mikroelektronik Dresden
- 10 Kennlinienmethode zur DC-Fehlerdiagnose integrierter Analogschaltungen ..... 51  
M. Claus, A. Reibiger, Technische Universität Dresden;  
T. Coym, B. Straube, Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen, Außenstelle Dresden
- 11 Redundanz-Management und Fehlerisolierung für die Selbstreparatur in digitalen  
und analogen Schaltungen ..... 57  
R. Kothe, C. Galke, H.T. Vierhaus, Technische Universität Cottbus

## Sitzung 3: Verifikation

Sitzungsleiter: Christoph Grimm, Technische Universität Wien

12	<b>Advanced Property Specification for Model Checking of Analog Systems</b> .....	63
	S. Steinhorst, A. Jesser, L. Hedrich, Universität Frankfurt	
13	<b>Simulatorgestützte Verhaltensmodellierung nichtlinearer analoger Komponenten für die semi-formale Mixed-Signal-Verifikation</b> .....	69
	M. Freibothe, J. Döge, T. Coym, S. Ludwig, B. Straube, Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen, Außenstelle Dresden; E. Kock, Infineon Technologies Neubiberg	
14	<b>Ein Verfahren zur Verifikation hochkomplexer Randbedingungen beim IC-Entwurf</b> .....	75
	J. Freuer, G. Jerke, Robert Bosch Reutlingen; A. Schäfer, K. Hahn, R. Brück, Universität Siegen; A. Nassaj, Technische Universität Dresden; W. Nebel, Universität Oldenburg und OFFIS	

## Sitzung 4: Hochfrequenzschaltungen, Test

Sitzungsleiter: Wolfram H. Glauert, Universität Erlangen

15	<b>Einfluss des Schaltungsdesigns auf die Testbarkeit von integrierten Mobilfunktransceivern in CMOS-Technologie</b> .....	81
	F. Demmerle, Infineon Technologies Neubiberg	
16	<b>Mixed-Signal Testen mit FPGA</b> .....	87
	H. Mattes, S. Kirmser, S. Sattler, Infineon Technologies Neubiberg	
17	<b>Testmethode für Direct Conversion Receiver</b> .....	95
	R. Müller, H.-J. Jentschel, Technische Universität Dresden	

## Sitzung 5: Hochfrequenzschaltungen, Interconnect

Sitzungsleiter Jürgen Schlöffel, Philips Semiconductors Hamburg

18	<b>High speed chip-to-chip data transmission using the SLVS signaling method</b> .....	101
	M. Buchmann, M. Müller, Nokia Research Center Bochum	
19	<b>Inclusion of Critical Layout Interconnect Parasitics at Schematic Entry Using Partial Layout Flow Approach</b> .....	107
	Sh. J. Chandrasekaran, P. Birrer, W. Hartong, Cadence Design Systems Feldkirchen	
20	<b>Beschleunigte Monte-Carlo-Methode zur Bestimmung von Interconnect-Variationen</b> .....	113
	M. Zhang, M. Olbrich, E. Barke, Universität Hannover; H. Kinzelbach, Infineon Technologies Neubiberg; D. Seider, Quimonda Neubiberg	

## Sitzung 6: Ausbeute, Optimierung

Sitzungsleiter: Ralf Sommer, Technische Universität Ilmenau

21	<b>Circuit Design-for-Yield (DFY) for a 110dB Op-Amp for Automotive and Sensor Applications</b> .....	119
	K.-H. Rocch, U. Sobe, Zentrum Mikroelektronik Dresden; M. Pronath, MunEDA München	
22	<b>Sensitivity-Based Stochastic Analysis Method for Power Variations</b> .....	125
	R. Häußler, H. Kinzelbach, Infineon Technologies Neubiberg	
23	<b>Systematic DfY of Analogue Building Blocks incorporating Trimming Algorithms</b> .....	131
	U. Sobe, A. Graupner, E. Böhme, Zentrum Mikroelektronik Dresden	

<b>24</b>	<b>Statische Laufzeitanalyse digitaler Schaltungen mittels Analogsimulationen .....</b>	<b>137</b>
J. Bargfrede, M. Mirbeth, Infineon Technologies Neubiberg		

## Sitzung 7: Verhaltensmodellierung, Simulationsalgorithmen

Sitzungsleiter Sorin A. Huss, Technische Universität Darmstadt

<b>25</b>	<b>Transistor-Kompaktmodell mit korrelierten Rauschquellen für sehr hohe Frequenzen .....</b>	<b>143</b>
J. Herricht, P. Sakalas, A. Chakravorty, M. Schröter, Technische Universität Dresden		
<b>26</b>	<b>Automatische nichtlineare Verhaltensmodellgenerierung mit sequentieller Gleichungsstruktur .....</b>	<b>149</b>
D. Platte, R. Sommer, Infineon Technologies Neubiberg; J. Broz, A. Dreyer, T. Halfmann, Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik Kaiserslautern; E. Barke, Universität Hannover		
<b>27</b>	<b>Verhaltensmodellierung eines adaptiven leistungselektronischen Mixed-Signal-ASIC – Erweiterung zur mechatronischen Systemsimulation .....</b>	<b>155</b>
T. Markwirth, P. Schneider, Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen, Außenstelle Dresden; A. Sörensen, M. Anton, J. Weber, Atmel Germany Heilbronn		
<b>28</b>	<b>Eine teilautomatisierte Methodik für die Verhaltensmodellierung von Analog-Digital Mixed-Signal Schaltkreisen und deren Potenzial für die Mixed-Level Simulation in der Automobilelektronik .....</b>	<b>161</b>
H. Mielenz, R. Dölling, Robert Bosch Reutlingen; W. Rosenstiel, Universität Tübingen		

## Posterbeiträge

### Nanoelektronik, Optimierung

<b>29</b>	<b>Design-Aspekte von OLED-Mikrodisplays .....</b>	<b>167</b>
U. Vogel, D. Kreye, M. Törker, J. Amelung, Fraunhofer-Institut für Photonische Mikrosysteme Dresden		
<b>30</b>	<b>Entwurf von LVDS-I/O-Zellen für 1.25Gb/s in einer 0.35µm CMOS-Technologie .....</b>	<b>173</b>
S. Reckziegel, G. Bunk, U. Vogel, Fraunhofer-Institut für Photonische Mikrosysteme Dresden		
<b>31</b>	<b>Verwendung eines elektrisch programmierbaren analogen Array zur Ansteuerung IEEE 1451 kompatibler Sensoren und Aktuatoren .....</b>	<b>179</b>
O. Reimer, J. Kampe, Technische Universität Ilmenau		
<b>32</b>	<b>Analoge Schaltungskomponenten eines Treiber-ASICs für resonante Mikrospiegel .....</b>	<b>185</b>
D. Schlebusch, G. Bunk, H. Schenk, K.-U. Roscher, U. Vogel, Fraunhofer-Institut für Photonische Mikrosysteme Dresden		
<b>33</b>	<b>Robuster analoger Schaltungsentwurf für Sub-100nm Prozesstechnologien mittels statistischer Methoden .....</b>	<b>191</b>
R. Wittmann, R. Kakerow, J. Bahr, Nokia Research Center Bochum; W. Schardein, Fachhochschule Dortmund		

### Verifikation

<b>34</b>	<b>Beschleunigungstechniken bei der Verifikation von Analogschaltungen mit Bounded Model Checking .....</b>	<b>197</b>
A. Ehrenfried, Technische Universität Darmstadt		

## Hochfrequenzschaltungen, Test

- 35 **High Speed, Low Latency I/O Driver** ..... 203  
D. Fimmel, AMD Saxony Dresden
- 36 **RF Built-In Self-Test for Integrated Cellular Transmitters** ..... 209  
Ch. Münker, Infineon Technologies Neubiberg; R. Weigel, Universität Erlangen
- 37 **An integrated FSK Demodulator with Built-In Self-Calibration** ..... 215  
P. Teichmann, K. Gille, Institut für Mikroelektronik- und Mechatronik-Systeme Ilmenau;  
J. Peter, A. Laute, Melexis Erfurt

## Hochfrequenzschaltungen, Interconnect

- 38 **Finite-Elemente-Analyse von Cu-Leitbahnen in S-Bahn-Struktur: Ein neues CF-Polymer im Vergleich zum herkömmlichen Low-k-Dielektrikum SiLK™** ..... 221  
H. Brocke, Universität Hannover

## Ausbeute, Optimierung

- 39 **Yield Optimisation of Power-On Reset Cells and Functional Verification** ..... 227  
O. Eisenberger, G. Rappitsch, S. Schneider, austriamicrosystems Unterpremstaetten;  
B. Obermeier, A. Ripp, M. Pronath, MunEDA München
- 40 **Statistical Simulation** ..... 233  
Use of a TRADICA based Statistical Design Kit in the Cadence Environment;  
H.-J. Wassener, H.-J. Strobel, D. Eichel, W. Schneider, Atmel Germany Heilbronn;  
M. Schröter, H. Wittkopf, Technische Universität Dresden

## Verhaltensmodellierung, Simulationsalgorithmen

- 41 **Analyse eines Gigabit-Funksystems mit AMS Designer** ..... 237  
U. Knöchel, R. Frevert, Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen, Außenstelle Dresden;  
R. Kakerow, E. Hemming, Nokia Research Center Bochum;  
P. Birrer, W. Hartong, Cadence Design Systems Feldkirchen
- 42 **SystemC-AMS-Modell eines DeltaC-U-Wandlers für ein Inertialnavigationssystem** ..... 243  
E. Markert, G. Herrmann, D. Müller, U. Heinkel, Technische Universität Chemnitz;  
H. Zeun, Endress + Hauser Conducta Waldheim
- 43 **Effiziente Simulation von Logikimpulsen auf verlustbehafteten Mehrfachleitungen** ..... 249  
Th. Uhle, K. Einwich, J. Haase, Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen, Außenstelle Dresden

## Aus- und Weiterbildung

- 44 **Construction of a SPICE-similar Simulator for Education** ..... 255  
A. Shoufan, S. A. Huss, Technische Universität Darmstadt
- 45 **Eine webbasierte Lernplattform mit interaktiver Simulation und 3D-Animation analoger Schaltungen** ..... 261  
J. Becker, Y. Manoli, Universität Freiburg
- 46 **Webbasierte, simulationsorientierte E-Learning-Kurse für den Entwurf von Schaltungen und Mikrosystemen** ..... 265  
A. Schneider, R. Jancke, G. Elst, Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen, Außenstelle Dresden